



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

ДЕТЕКТОРЫ ИОНИЗИРУЮЩИХ  
ИЗЛУЧЕНИЙ СЦИНТИЛЛАЦИОННЫЕ  
МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ФОНА И СОБСТВЕННОГО  
ФОНА ДЕТЕКТОРА

ГОСТ 17038.8—89

Издание официальное

Б3 10—89/794

3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ  
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ  
Москва

## ДЕТЕКТОРЫ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫЕ

**Методы измерения фона и собственного фона  
детектора**

Ionizing radiation scintillation detectors.  
Methods of measuring detector background  
and intrinsic background

ОКП 26 5100

**ГОСТ**

**17038.8—89**

**Срок действия с 01.01.91  
до 01.01.96**

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

**Настоящий стандарт распространяется на сцинтилляционные детекторы ионизирующих излучений (детекторы), предназначенные для измерения альфа-, бета-, гамма- и рентгеновского излучений, и устанавливает методы измерения фона и собственного фона детектора путем сравнения его фоновой характеристики с аналогичной характеристикой стандартного образца.**

**Пояснения терминов, применяемых в настоящем стандарте, приведены в справочном приложении.**

### **1. ИЗМЕРЕНИЕ ФОНА**

#### **1.1. Измерение фона блока детектирования**

##### **1.1.1. Аппаратура**

**1.1.1.1. Измерения проводят на установке для определения сцинтилляционных параметров детекторов (ГОСТ 17038.1), работающей в импульсном режиме. Допускается использовать как дифференциальный, так и интегральный анализатор импульсов.**

**1.1.1.2. Измерения проводят в защите из радиационно чистого материала (защита). Защита может быть установлена на поверхности земли или под землей. В необходимых случаях допускается измерение без защиты.**

**1.1.1.3. Нелинейность и начальную точку характеристики преобразования установки измеряют по ГОСТ 17038.1, метод 1. Установку считают годной для проведения измерений, если ее нелинейность не превышает 3%.**

1.1.1.4. Нестабильность установки оценивают по изменению во времени амплитуды импульса по ГОСТ 17038.1. Нестабильность контролируют до и после набора спектра амплитуд импульсов. Установку считают годной для проведения измерений, если ее нестабильность не превышает 2%, если иное значение не указано в НТД на конкретный тип детектора. В случае нестабильности, превышающей установленное значение, результаты измерений аннулируют.

### 1.1.2. Подготовка и проведение измерений

1.1.2.1. Подготовка к измерениям — по ГОСТ 17038.0.

1.1.2.2. Проведение измерений — по ГОСТ 26652 со следующими уточнениями.

Если иное время не указано в НТД на конкретный тип детектора, то время набора спектра амплитуд импульсов устанавливают таким, чтобы зарегистрировать число  $N$  импульсов, обеспечивающее среднее квадратическое отклонение  $S$  результата измерения не более 2%

$$\frac{S}{N} = \frac{100}{\sqrt{N}} \leq 2. \quad (1)$$

Минимальный  $V_{\min.}$  и максимальный  $V_{\max.}$  пороги регистрации устанавливают из соотношений

$$V_{\min.} = V_0 \frac{E_{\min.}}{E_0}, \quad V_{\max.} = \frac{E_{\max.}}{E_0}, \quad (2)$$

где  $V_0$  — амплитуда импульса, соответствующая максимуму пика полного поглощения гамма-излучения  $E_0$ ,

$E_{\min}$  и  $E_{\max.}$  — границы энергетического интервала.

1.1.2.3. Измерения проводят не менее трех раз.

### 1.1.3. Обработка результатов измерений

1.1.3.1. Для каждого измерения вычисляют фон  $N_b$  сцинтилляционного блока детектирования (блока детектирования) по формуле

$$N_b = \frac{N}{T}, \quad (3)$$

где  $T$  — время набора спектра амплитуд импульсов.

1.1.3.2. Среднее значение  $\bar{N}_6$  и погрешность  $\Delta N_6$  результата измерения фона вычисляют по формулам

$$\bar{N}_6 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n N_{6i}; \quad \Delta N_6 = t S_6; \quad (4)$$

$$S_6 = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (N_{6i}^2 - \bar{N}_6^2)}{n(n-1)}},$$

где  $S_6$  — среднее квадратическое отклонение результата измерения  $N_6$ .

$n$  — число измерений;

$t$  — коэффициент Стьюдента для доверительной вероятности 0,95.

1.1.3.3. Детектор убирают с фотокатода ФЭУ, подают на ФЭУ высокое напряжение и проводят измерения по пп. 1.1.1—1.1.3, определяя фон установки  $N_y$ .

Если значение  $N_y > 0,1 \bar{N}_6$ , в значение  $N_6$  вносят необходимую поправку.

1.1.3.4. При записи результата измерения фона блока детектирования необходимо указать энергетический интервал и условия измерения, например: «Фон блока детектирования в интервале энергий  $0,1 \div 3,0$  МэВ —  $(110 \pm 5)$  имп. $\cdot$ с $^{-1}$  (в отсутствие защиты)» или «Фон блока детектирования в интервале энергий  $0,1 \div 3,0$  МэВ —  $(4,0 \pm 0,2)$  имп. $\cdot$ с $^{-1}$  (в защите из стали толщиной 200 мм)».

## 1.2. Измерение фона детектора

1.2.1. При измерениях в отсутствие защиты или в защите, установленной на земле, фон детектора  $N_d$  совпадает с фоном блока детектирования  $N_6$ .

1.2.2. При измерениях в защите, установленной под землей или в других необходимых случаях, учитывают фон фотоэлектронного умножителя (ФЭУ).

## 1.2.3. Измерение фона ФЭУ

1.2.3.1. Измерение проводят на аппаратуре по п. 1.1.1. Используют низкофоновый блок детектирования, включающий в себя испытуемый детектор или детектор одинакового с ним типа и размера и ФЭУ такого же размера, что и ФЭУ, на котором в дальнейшем будут проводить измерения.

1.2.3.2. Низкофоновый блок детектирования помещают в защиту, установленную под землей, и измеряют фон  $N_{nb}$  блока детектирования по пп. 1.1.2, 1.1.3.1.

1.2.3.3. На входное окно детектора помещают ФЭУ, на кото-

ром в дальнейшем будут проводить измерения, и измеряют фон  $N'_{\text{нб}}$  блока детектирования.

1.2.3.4. Измерения фона ФЭУ проводят не менее трех раз.

1.2.3.5. Для каждого измерения вычисляют фон ФЭУ  $N_{\phi}$  по формуле

$$N_{\phi} = N'_{\text{нб}} - N_{\text{нб}}. \quad (5)$$

1.2.3.6. Среднее значение фона ФЭУ и погрешность результата его измерения вычисляют по формулам аналогичным (4).

1.2.4. В защиту помещают блок детектирования, включающий в себя ФЭУ, для которого определен фон, и испытуемый детектор, и измеряют фон блока детектирования по п. 1.1.2.

1.2.5. Среднее значение фона блока детектирования и погрешность результата его измерения вычисляют по формулам (4).

1.2.6. Фон  $N_d$  детектора вычисляют по формуле

$$N_d = N_6 - N_{\phi}. \quad (6)$$

1.2.7. Погрешность  $\Delta N_d$  измерения фона детектора вычисляют по формуле

$$\Delta N_d = \sqrt{(\Delta N_6)^2 + (\Delta N_{\phi})^2}, \quad (7)$$

где  $\Delta N_{\phi}$  — погрешность измерения фона ФЭУ.

1.2.8. При записи результата измерения фона детектора необходимо указать энергетический интервал и условия измерения аналогично п. 1.1.3.4.

## 2. ИЗМЕРЕНИЕ СОБСТВЕННОГО ФОНА

### 2.1. Измерение собственного фона блока детектирования

2.1.1. Аппаратура — по п. 1.1.1.

Используют стандартный образец (СО) собственного фона блоков детектирования. Размеры детектора и тип ФЭУ испытуемого блока детектирования и СО должны быть одинаковыми. Измерения проводят в защите.

2.1.2. Детектор устанавливают на фотокатоде ФЭУ, размещенного внутри защиты, и измеряют фон  $N_b$  блока детектирования по п. 1.1.2.

2.1.3. Среднее значение фона блока детектирования и погрешность результатов его измерения вычисляют по формулам (4).

2.1.4. Стандартный образец помещают внутрь защиты и измеряют фон  $N_{bo}$  стандартного образца собственного фона блоков детектирования по п. 1.1.2.

2.1.5. Среднее значение фона стандартного образца и погрешность результатов его измерения вычисляют по формулам аналогичным (4).

2.1.6. Собственный фон  $\Phi_b$  блока детектирования вычисляют по формуле

$$\Phi_b = (N_b - N_{b_0}) + \Phi_{b_0}, \quad (8)$$

где  $N_{b_0}$  — фон стандартного образца;

$\Phi_{b_0}$  — собственный фон СО, указанный в свидетельстве на него.

2.1.7. Погрешность  $\Delta\Phi_b$  измерения собственного фона блока детектирования вычисляют по формуле

$$\Delta\Phi_b = \sqrt{(\Delta N_b)^2 + (\Delta N_{b_0})^2 + (\Delta\Phi_{b_0})^2}, \quad (9)$$

где  $\Delta\Phi_{b_0}$  — погрешность аттестации СО, указанная в свидетельстве на него.

2.1.8. При записи результата измерения собственного фона блока детектирования необходимо указать, что приводится верхняя граница собственного фона, а также энергетический интервал. Например, «Собственный фон блока детектирования в интервале энергий 0,1—3,0 МэВ — не более  $(0,5 \pm 0,1)$  имп. · с<sup>-1</sup>».

## 2.2. Измерение собственного фона детектора

### 2.2.1. Аппаратура — по п. 1.1.1.

Используют стандартный образец собственного фона детекторов. СО и испытуемый детектор должны быть изготовлены из одного материала и иметь одинаковые размеры. В случае отсутствия аттестованного СО необходимого размера допускается применение СО другого размера, при этом в данные по собственному фону СО, приведенные в свидетельстве на него, вносится поправка, учитываяющая различие размеров. Измерения проводят в защите.

2.2.2. Испытуемый детектор устанавливают на фотокатод ФЭУ, размещенный внутри защиты, и измеряют фон  $N_b$  блока детектирования по п. 1.1.2.

2.2.3. Среднее значение фона блока детектирования и погрешность результата его измерения вычисляют по формулам (4).

2.2.4. Стандартный образец устанавливают на фотокатоде ФЭУ, размещенный внутри защиты, и измеряют фон  $N_{b_0}$  блока детектирования со стандартным образцом по п. 1.1.2.

2.2.5. Среднее значение фона СО и погрешность результата его измерения вычисляют по формулам аналогичным (4).

2.2.6. Собственный фон  $\Phi_d$  детектора вычисляют по формуле

$$\Phi_d = (N_b - N_{b_0}) + \Phi_{d_0}, \quad (10)$$

где  $\Phi_{d_0}$  — собственный фон СО, указанный в свидетельстве на него.

## С. 6 ГОСТ 17038.8—89

2.2.7. Погрешность  $\Delta\Phi_d$  измерения собственного фона детектора вычисляют по формуле

$$\Delta\Phi_d = \sqrt{(\Delta N_b)^2 + (\Delta N_{b0})^2 + (\Delta\Phi_{do})^2}, \quad (11)$$

где  $\Delta\Phi_{do}$  — погрешность аттестации СО, указанная в свидетельстве на него.

2.2.8. При измерениях в защите, установленной под землей, допускается определять собственный фон детектора из результатов измерения собственного фона  $\Phi_b$  блока детектирования (по п. 2.1) с учетом фона ФЭУ  $N_\phi$  (по п. 1.2.3). В этом случае собственный фон  $\Phi_d$  детектора вычисляют по формуле

$$\Phi_d = \Phi_b - N_\phi. \quad (12)$$

Погрешность  $\Delta\Phi_d$  результата измерения  $\Phi_d$  вычисляют по формуле

$$\Delta\Phi_d = \sqrt{(\Delta\Phi_b)^2 + (\Delta N_\phi)^2}. \quad (13)$$

2.2.9. При записи результата измерения собственного фона детектора необходимо указать, что приводится верхняя граница собственного фона, а также энергетический интервал аналогично п. 2.1.8.

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
*Справочное*

**ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ, И ИХ  
ПОЯСНЕНИЯ**

Термин	Обозна- чение	Пояснение
1. Фон сцинтилляционного блока детектирования	$N_b$	Скорость счета импульсов, измеряемая сцинтилляционным блоком детектирования в отсутствие измеряемого излучения при оговоренных условиях измерения (отсутствие или наличие защиты, вид защиты, интервал энергий)
2. Фон сцинтилляционного детектора	$N_d$	Скорость счета импульсов, измеряемая детектором в отсутствие измеряемого излучения.
3. Фон фотоэлектронного умножителя	$N_f$	Примечание. При указании числового значения фона необходимо оговорить условия измерения. При отсутствии защиты или размещении ее на земле фон сцинтилляционного детектора совпадает с фоном сцинтилляционного блока детектирования
4. Собственный фон сцинтилляционного блока детектирования	$\Phi_b$	Скорость счета импульсов, измеряемая сцинтилляционным блоком детектирования, обусловленная вкладом фотоэлектронного умножителя (ФЭУ)
		Фон, обусловленный радиоактивными примесями в сцинтилляторе, ФЭУ и конструкционных материалах сцинтилляционного блока детектирования
		Примечание. Верхняя граница собственного фона определяется как фон блока детектирования в условиях максимально возможной защиты от внешнего излучения (например, в мощной пассивной защите, размещенной в подземной низкофоновой камере)

*Продолжение*

Термин	Обозна чение	Пояснение
5 Собственный фон сцинтилляционного детектора	$\Phi_d$	<p>Фон, обусловленный радиоактивными примесями в сцинтилляторе и конструкционных материалах детектора</p> <p>Примечание Верхняя граница собственного фона определяется как фон сцинтилляционного детектора в условиях максимально возможной защиты от внешнего излучения</p>
6. Стандартный образец собственного фона блока детектирования	СО	<p>Низкофоновый блок детектирования, аттестованный по собственному фону с метрологически обоснованной точностью.</p> <p>Примечание В качестве собственного фона стандартного образца принят фон блока детектирования, измеренный в условиях максимально достижимой во время аттестации защиты от внешнего излучения</p>
7. Стандартный образец собственного фона детектора	СО	<p>Низкофоновый детектор, аттестованный по собственному фону с метрологически обоснованной точностью.</p> <p>Примечание. В качестве собственного фона стандартного образца принят фон детектора, измеренный в условиях максимально достижимой во время аттестации защиты от внешнего излучения</p>

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 20.11.89 № 3409
- 2. Срок проверки — 1994 г.,**  
периодичность проверки — 5 лет
- 3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**
- 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на которых дана ссылка	Номер подпункта
ГОСТ 17038 0—79	1 1 2 1
ГОСТ 17038 1—79	1 1 1 1, 1 1 1 3 1 1, 1 4
ГОСТ 26652—85	1 1 2 2

Редактор *А. Л. Владимиров*  
Технический редактор *Л. А. Никитина*  
Корректор *В. С. Черная*

Сдано в наб 07 12 89 Подп в печ 25 01 90 0,75 усл печ л 0 75 усл кр отт 0,50 уч изд л.  
Тираж 5000 Цена 3 к

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопрсненский пер, 3  
Тип «Московский печатник» Москва, Лялин пер, 6 Зак 1341